

附表27、FR2 混附發射測試配置表(參考 3GPP TS 38.521-2 Table 6.5.3.1.4.1-1)

預設條件			
測試環境		常態環境常態電壓	
測試頻道		低、高(註2)	
測試頻道頻寬		最高	
子載波間隔		120kHz	
測試參數			
Test ID	下行結構	上行結構	
	不適用	調變方式	資源區塊分配 (註1)
1		DFT-s -OFDM QPSK	Inner_Full
2		DFT-s -OFDM QPSK	Inner_1RB(註3)
註1：資源區塊分配設定值，應符合3GPP TS 38.521-2 Table 6.1-1規定。			
註2：當測試低頻道時，只測試低於(F <sub>UL_low</sub> - Δf <sub>OOB</sub> )之頻率範圍；當測試高頻道時，只測試高於(F <sub>UL_high</sub> + Δf <sub>OOB</sub> )之頻率範圍。			
註3：當測試低頻道時，設定上行資源區塊為 Inner_1RB_Left；當測試高頻道時，設定上行資源區塊為 Inner_1RB_Right。			